### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-249233

(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G11B 7/135

Z 7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 12 頁)

(21) 出願番号

特願平6-41585

448年40 41905

(22)出願日

平成6年(1994)3月11日

(71)出顧人 000005016

パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 梨川 直治

埼玉県所沢市花園4丁目2610番地 パイオ

二ア株式会社所沢工場内

(72)発明者 佐野 文彦

埼玉県所沢市花園 4 丁目2610番地 パイオ

二ア株式会社所沢工場内

(74)代理人 弁理士 石川 秦男

#### (54)【発明の名称】 光ピックアップ

## (57) 【要約】

【目的】 光ディスクの材料に複屈折がある場合でも影響を受けず、レーザダイオードのノイズが少なく、既記録情報を破壊することなくフォトディテクタへ入射する光量を多くし安定した情報記録再生を行える光ピックアップを提供する。

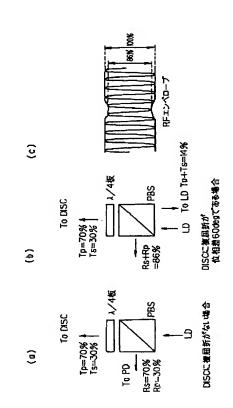
【構成】 偏光プリズムの p 偏光の透過率を T p [%] とし、 s 偏光の透過率を T s [%] とし、 p 偏光の反射率を R p [%] とし、 s 偏光の反射率を R s [%] とした場合に、ほぼ以下の条件を満たすように構成する。

 $60 \text{ [\%]} \leq T_{p} \leq 90 \text{ [\%]}$ 

 $14 [\%] \le R s \le 57 [\%]$ 

 $R_p = 100 - T_p$ 

T s = 100 - R s



【特許請求の範囲】

【請求項1】 フロントモニタ方式で出力制御され、p 偏光の出射光を出射するレーザダイオードと、受光光量に応じた出力信号を出力する光検出器と、前記出射光を透過して熱を用いて記録された外部の光ディスクに導くとともに前記光ディスクからの戻り光の少なくとも一部を反射して前記光検出器に導く偏光プリズムと、を有する光ピックアップにおいて、

前記偏光プリズムのp偏光の透過率をTp[%]とし、s偏光の透過率をTs[%]とし、p偏光の反射率をR 10p[%]とし、s偏光の反射率をRs[%]とし、前記レーザダイオードの最大出力パワーをLDP・・・ [mW]とし、前記光ディスクの最小記録パワーをRP・・・ [mW]とし、光学系における損失見込率をOP・・・ 「5%]とし、フロントモニタ用光量をLP・・・ [mW]とし、前記レーザダイオードの通常出力パワーをLDP[mW]とし、再生時に前記光ディスクに照射される再生光の最大パワーをPP・・・ [mW]とし、光ディスクの反射率をRa[%]とし、再生時に前記光ディスクに照射される再生光の最小パワーをPP・・・ [mW] 20とした場合に、ほぼ以下の条件を満たすことを特徴とする光ピックアップ。

 $((RP_{III} / LDP_{III}) \times 100 + OP_{IOSS}) \leq T$ p [%]

 $(LP_{IOI} / LDP) \times 100 \le Rp [\%]$   $(PP_{III} / (PP_{IAI} \times R\alpha)) \times 100 \le Rs$ [%]

R p = 1 0 0 - T p [%] T s = 1 0 0 - R s [%]

【請求項2】 請求項1記載の光ピックアップにおいて、

光ディスクの複屈折量を $\delta$ とし、前記レーザダイオードの $\beta$  偏光成分出射光強度を $\delta$  とし、複屈折量= $\delta$  [deg] の場合のレーザダイオードへの全戻り光量 $\delta$  を、

 $I_{\text{Li}}\delta = Tp \cdot SIN^2 \quad (\delta/2) \cdot R\alpha \cdot Tp \cdot I$ 。  $+Ts \cdot COS^2 \quad (\delta/2) \cdot R\alpha \cdot Tp \cdot I$ 。 とし、複屈折量 $\delta = 0$  [deg ] の場合のレーザダイオードへの戻り光量 $I_{\text{Li}}$ 。 を、

 $I_{L00} = T s \cdot R \alpha \cdot T p \cdot I_0$ 

とし、複屈折によるレーザダイオードへの戻り光量への 影響割合をX[%]とすると、

I ινο / I ιν δ≦ (100+X) / 100 を遊たすことを特徴とせる単ピックマップ

を満たすことを特徴とする光ピックアップ。

【請求項3】 フロントモニタ方式で出力制御され、p 偏光の出射光を出射するレーザダイオードと、受光光量に応じた出力信号を出力する光検出器と、前記出射光を透過して熱を用いて記録された外部の光ディスクに導くとともに前記光ディスクからの戻り光の少なくとも一部を反射して前記光検出器に導く偏光プリズムと、を有す 50

る光ピックアップにおいて、

前記偏光プリズムの p 偏光の透過率をT p [%]とし、 s 偏光の透過率をT s [%]とし、 p 偏光の反射率をR p [%]とし、 s 偏光の反射率をR s [%]とした場合に、ほぼ以下の条件を満たすことを特徴とする光ピックアップ。

60 [%]  $\leq T p \leq 90$  [%]

 $14 [\%] \le Rs [\%]$ 

Rp = 100 - Tp [%]

T s = 1 0 0 - R s [%]

【請求項4】 請求項3記載の光ピックアップにおいて、

R s ≤ 5 7 [%]

の条件を満たすことを特徴とする光ピックアップ 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、情報再生装置に係り、 特に熱記録を行った光ディスクから記録情報を再生する ための光ピックアップに関する。

[0002]

【従来の技術】従来の光ピックアップとして、無偏光光 学系の光ピックアップ及び完全偏光光学系の光ピックア ップがある。

【0003】無偏光光学系の光ピックアップの概要光学系を図10に示す。無偏光光学系の光ピックアップは、偏光プリズムのp偏光の透過率をTp[%]とし、s偏光の透過率をTs[%]とし、p偏光の反射率をRp[%]とし、s偏光の反射率をRs[%]とした場合に、以下の条件を満たす光ピックアップである。

[0004]Tp=Ts

Rp = Rs

30

T p = 1 0 0 - R p [%] (T s = 1 0 0 - R s [%])

完全偏光光学系の光ピックアップの概要光学系を図11 に示す。

【0005】完全偏光光学系の光ピックアップは、同様にして以下の条件を満たす光ピックアップである。

Tp = 100 [%]

R s = 100 [%]

T s = 0 [%]

Rp = 0 [%]

図11(a)に示すように、光ディスクに複屈折がない場合には、フォトディテクタに入射する入射光の成分は、s偏光の反射光が100[%]、p偏光の反射光が0[%]となっており、レーザダイオードの出射光のほぼ100[%]が入射することとなっている。

【0006】これに対し、図11(b)に示すように、 光ディスクの複屈折の位相差が60[deg]の場合に は、フォトディテクタに入射する入射光は、s偏光が7 5[%]となり(図6参照)、レーザダイオードへの戻

1

り光量は25 [%] となっている。

【0007】この光量変化を視覚的に把握するためRFエンベロープ表示を行ったものが図11(c)である。 上記従来の無偏光光学系の光ピックアップの利点は、光ディスクの材料に複屈折がある場合でも影響を受けない点である。

【0008】また、無偏光光学系のピックアップの欠点は、レーザダイオードへ再び戻る戻り光量が多いため、レーザダイオードのノイズが多くなる点と、フォトディテクタへ入射する光量が少ない点である。特に記録用に 10 用いられるような高出力レーザダイオードでは高出力化のため端面反射率を低くしてあるので、レーザダイオードへの戻り光の影響は再生専用の低出力レーザダイオードよりも大きくなる。

【0009】さらにLDR(Laser Disc Recordable) 等においては記録時のパワーを下げるために反射率が低い(およそ40[%])にもかかわらず、高速回転させているため記録パワーが要求される光ディスクにおいては、光ピックアップの高効率化と、フォトディテクタの入射光量の増加とを同時に満たす必要があり、無偏光光 20学系の光ピックアップの適用は困難であった。

【0010】これに対し、完全偏光光学系の光ピックアップの利点は、上記無偏光光学系の光ピックアップとは逆に、光ディスクからの反射光の全てがフォトディテクタ側に反射されるので、レーザダイオードのノイズが少なく、フォトディテクタへ入射する光量が多い点である。

【0011】また、完全偏光光学系の光ピックアップの 欠点は、光ディスクの材料に複屈折がある場合にその影響をうける点である。より具体的には、レーザダイオー 30 ドより出射された光はp偏光が100[%]であり、光 ディスクの材料に複屈折が無ければ、4分の一波長板を 経て、光ディスクに照射され、光ディクにより反射され て、再び4分の一波長板を透過して、s偏光が100 [%]となる。

【0012】この結果、光ディスクの反射光は全て偏光プリズムにより反射されてフォトディテクタに至ることとなる。これに対し、光ディスクの材料に複屈折がある場合には、光ディスクの反射光は楕円偏光となり、この楕円偏光のp偏光成分は偏光プリズムを透過して再びレーザダイオードへ戻ることとなり、レーザダイオードのノイズが増加するとともに、フォトディテクタへの光量が減少することとなる。

【0013】また、現実的には、LDのEIAJ規格では、光ディスク材料として複屈折にによる両屈折光の位相差は40 [deg]以下と規定されており、CDの規格であるいわゆるレッドブックでは光ディスク材料として複屈折による位相差は46 [deg]以下であると規定されており、完全偏光光学系の光ピックアップにおける問題点が発生することとなる。

### [0014]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のピックアップは、無偏光光学系並びに完全偏光光学系のそれぞれが 一長一短であり、いずれかのメリットを重視して用いる のが現実であった。

【0015】ところで、記録用ピックアップは両光学系のメリットが必要とされ、従来のピックアップはこの要求に答えることができないという問題点があった。また、記録時のパワーを得るためにピックアップ効率を上げ、再生時のフォトディテクタにおける光量不足を補うためにレーザパワーを上げて光量を増加させることも考えられるが、上述したLDRのような記録可能な光ディスクでは、再生時の再生パワーにはしきい値があり、再生パワーが大きすぎると既に記録した情報が破壊されてしまい、この様な光ピックアップを用いることはできないという問題点があった。

【0016】そこで本発明の目的は、光ディスクの材料に複屈折がある場合でも影響を受けず、レーザダイオードのノイズが少なく、既記録情報を破壊することなくフォトディテクタへ入射する光量を多くして安定した情報再生を行うことができる光ピックアップを提供することにある。

#### [0017]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、請求項1記載の発明は、フロントモニタ方式で出力 制御され、p偏光の出射光を出射するレーザダイオード と、受光光量に応じた出力信号を出力する光検出器と、 前記出射光を透過して熱を用いて記録された外部の光デ ィスクに導くとともに前記光ディスクからの戻り光の少 なくとも一部を反射して前記光検出器に導く偏光プリズ ムと、を有する光ピックアップにおいて、前記偏光プリ ズムのp偏光の透過率をTp[%]とし、s偏光の透過 率をTs[%]とし、p偏光の反射率をRp[%]と し、s偏光の反射率をRs [%] とし、レーザダイオー ドの最大出力をLDP... [mW] とし、光ディスクの 最小記録パワーをRPIII [mW] とし、光学系におけ る損失見込率をOPLoss [%] とし、フロントモニタ用 光量をLPIOI [mW] とし、レーザダイオードの通常 出力パワーをLDP [mW] とし、再生時に光ディスク に照射される再生光の最大パワーをPP... [mW] と し、光ディスクの反射率を Rα[%]とし、再生時に光 ディスクに照射される再生光の最小パワーをPP III [mW] とした場合に、ほぼ以下の条件を満たすよ

うに構成する。 【0018】 ((R Prix / L D Prix ) × 100+0 Pross) ≦ T p [%]

 $(LP_{IOI} / LDP) \times 100 \le Rp [\%]$   $(PP_{III} / (PP_{III} \times R\alpha)) \times 100 \le Rs$ [%]

 $R_p = 100 - T_p [\%]$ 

T s = 100 - R s [%]

また、請求項3記載の発明は、フロントモニタ方式で出力制御され、p偏光の出射光を出射するレーザダイオードと、受光光量に応じた出力信号を出力する光検出器と、前記出射光を透過して熱を用いて記録された外部の光ディスクに導くとともに前記光ディスクからの戻り光の少なくとも一部を反射して前記光検出器に導く偏光プリズムと、を有する光ピックアップにおいて、前記偏光プリズムのp偏光の透過率をTp[%]とし、s偏光の透過率をTp[%]とし、s偏光の反射率をRp[%]とし、s偏光の反射率をRs[%]とした場合に、ほぼ以下の条件を満たすように構成する。

 $[0019] 60 [\%] \le Tp \le 90 [\%]$ 

14 [%] ≤ Rs [%]

R p = 100 - T p [%]

T s = 100 - R s [%]

[0020]

【作用】まず上記各条件の設定理由を具体例を用いて説明する。現在実用化されているレーザダイオードの最大出力は60mW(=LDP:::)であり、光ディスクの記録パワーとして最低限25mW(=RP:::)必要であるとすると、ピックアップ効率(=p偏光の透過率Tp)として、

25/60=41.7 [%]

必要である。 さらに光学素子のロス、コリメータレンズ におけるけられ効率、3ビーム分割比等を考慮に入れる 必要がある。

【0021】例えば、光学素子によるロスを85 [%]、3ビーム中のメインビーム比率を83[%]と し、他の要因(ファクタ)は無いものとして計算すると 30 PBSにおけるp偏光の透過率Tpはおよそ59.1 [%]以上が必要となる。

【0022】 実際には他の要因が加わり、光学素子のロス等も様々な値となるので、p偏光の透過率 Tpはおよそ60 [%] 以上に設定することが必要となる。ピックアップにおいては、レーザダイオードの出力パワーを正確に知るために、フォトディテクタを用いてフロントモニタを行っている。このフロントモニタにおいて、正確な出力パワーを知るためには、ある程度以上のS/N比が要求される。

【0023】この条件を満足するためにフロントモニタ用のフォトディテクタへの光量が0.15mW(=LP い)以上あることが必要であるとすると、レーザダイオードの通常出力パワーを1.5mW(=LDP)とした場合、偏光プリズムにおける必要なp偏光反射率Rpは、

 $Rp \ge 0.15/1.5$ 

≥10 [%]

である。

【0024】また、偏光プリズムにおける光の吸収を考 50 t to fourteenModulation)等の復調を行ってD/Aコ

慮に入れなければ、

T p = 1 0 0 - R p [%]

であるので、

 $Tp \le 90 [\%]$ 

となる。

【0025】さらに、レーザダイオードノイズが大きいと記録時及び再生時にノイズの影響がでてしまう。また、現時点において記録に用いられているレーザダイオードは、光ディスクからの戻り光量が10[%](= X)を超えると、レーザダイオードノイズが急激に増加するという特性がある。

【0026】すなわち、光ディスクからの戻り光量が10[%]以下であればノイズの影響を受けること無く記録再生を行える。そこで、レーザダイオードへの戻り光量を10[%]以下に押さえ、かつ、p偏光透過率の下限値(<math>60[%] $\leq Tp$ )を考慮すると、

42.8 [%] ≦Ts (約43 [%] ≦Ts) となる。

【0027】さらにまた、光ディスクに照射される再生 光であって再生時に記録データを破壊しない再生光のパワーの上限値を1.5 mW(=PP<sub>III</sub>)とし、再生光のパワーの下限値を0.15 mW(=PP<sub>III</sub>)とし、 光ディスクの反射率を70[%](=R $\alpha$ )であるとすると、光ディスクからの戻り光のうち光検出器へ導かれるのは s 偏光成分だけであるので、

 $0.15 \le 1.5 \times 0.7 \times Rs$ 

14 [%] ≦R s

∴86 [%] ≧Ts

となる。

【0028】本発明によれば、p偏光及びs偏光の双方に基づいて出力信号を得るように構成されているので光ディスクの複屈折の影響を受けにくく、かつ、レーザダイオードへの戻り光量を少なくしてレーザダイオードノイズを減少させることができ、安定した記録、再生を行うことができる。

[0029]

【実施例】次に図面を参照して本発明の好適な実施例を 説明する。図1に情報再生装置としての光ディスク再生 装置の基本構成図を示す。

【0030】光ディスク再生装置1は、光ディスク2をスピンドルモータ3により回転駆動する。ピックアップ4は、キャリッジモータ5によりトラック方向に駆動され、光ディスク2の記録情報を読み取ってRF(Radio Frequency )信号Sriに変換してプリアンプ部6に出力する。プリアンプ部6は、RF信号Sriを増幅してデューダ部7に出力するとともに、フォーカシングエラー信号Sriを生成してサーボ部8に出力する。デコーダ部7は、RF信号Sriを2値信号に変換し、同期パターンを分離してEFM(Eight to form and with the form and

- 1

ンバータ部9に出力するとともに、スピンドルモータエラー信号Ss を生成し、サーボ部8に出力する。

【0031】サーボ部8は、スピンドルサーボ回路により線速度あるいは角速度が所定速度となるようにPLL回路を用いてスピンドルモータ3の回転数を制御する。さらに、サーボ部8はフォーカシングサーボ回路によりピックアップ4の対物レンズの焦点位置を制御し、トラッキングサーボ回路により対物レンズを光ディスク2の半径方向に微小駆動し、読取位置を所定のトラック位置に保持する。さらにまた、サーボ部8は、キャリッジサーボ回路を介してキャリッジモータ5を駆動し、ピックアップ4全体を所定の半径位置に移動、保持する。

【0032】 D/Aコンバータ部9は、デコーダ部7から送られたデータをアナログ信号Sinに変換して出力する。システムコントローラ部10は各種データを記憶するメモリを有し、光ディスク再生装置1全体の制御を行う。

【0033】表示操作部11は、光ディスク再生装置1の動作状態、再生順番等の表示及び各データの入力を行うために用いられる。図2にピックアップ4周辺の概要 20 構成図を示す。

【0034】ピックアップ4は、レーザ光を出射するレ ーザダイオード20と、レーザ光の出力をフロントモニ タし、出力検出信号を出力する第1フォトディテクタ2 1と、自動出力制御回路(APC)22Aを含み出力検 出信号に基づいてレーザダイオードの出力制御を行うレ ーザ制御回路22と、レーザダイオード20により出射 されたレーザ光を集束光とするコリメータレンズ23 と、集束光となったレーザ光を光ディスク2側に導き、 フロントモニタ用のレーザ光を第1フォトディテクタ2 30 1に導くとともに、光ディスク2の反射光を後述の第2 フォトディテクタ24に導く偏光プリズム(PBS)2 5と、s偏光とp偏光とを相互に変換するための1/4 波長の光路差を生ずる4分の一波長板26と、4分の一 波長板26からのレーザ光を光ディスク上に集光する対 物レンズ27と、PBS25により導かれた光ディスク 2の反射光を受光して電気信号に変換して出力する第2 フォトディテクタ24と、第2フォトディテクタ24の 出力信号を増幅して再生RF信号として出力する増幅回 路28と、を備えて構成されている。

【0035】次にPBSの光学特性の概要を説明する。 A) PBSにおけるp偏光の透過率Tpの設定

(A1) Tpの下限

現在実用化されているレーザダイオードの最大出力は 6  $0~\mathrm{mW}$ であり、光ディスクの記録パワーとして最低限 2  $5~\mathrm{mW}$ 必要であるとすると、ピックアップ効率( $=~\mathrm{p}$  偏光の透過率  $T~\mathrm{p}$ )として、

25/60=41.7 [%]

必要である。 さらに光学素子のロス、コリメータレンズ におけるけられ効率、3ビーム分割比等を考慮に入れる 50 必要がある。

【0036】例えば、光学素子によるロスを85 [%]、3ビーム中のメインビーム比率を83 [%]と し、他の要因(ファクタ)は無いものとして計算すると PBSにおけるp偏光の透過率Tpはおよそ57 [%]

【0037】実際には他の要因が加わり、光学素子のロス等も様々な値となるので、p偏光の透過率TPはおよそ60「%」以上に設定することが必要となる。

(A2) Tpの上限

以上が必要となる。

光ピックアップ4においては、APC22Aの制御及び 記録時あるいは再生時のレーザダイオード20の出力パ ワーを正確に知るために、第1フォトディテクタ21を 用いてフロントモニタを行っている。

【0038】このフロントモニタにおいて、正確な出力パワーを知るためには、ある程度以上のS/N比が要求される。ここで第1フォトディテクタ21へ入射する光量とS/N比、C/N比(Carrier to Noise ratio)の関係について検討する。

【0039】第1フォトディテクタ21へ入射する光量とS/N比(C/N比)の関係の実測データを図3に示す。図3によれば、第1フォトディテクタ21へ入射する光量が多いほどS/N比が上昇することが示されている。

【0040】また、光ディスクシステムにおけるノイズは、大別すると次の3種類がある。

- 1) フォトディテクタに入射する光量に無関係かつ一定なノイズ量を有する熱雑音、増幅器のノイズ
- 2) 受光素子に入射する光量に比例するディスクノイズ 及びレーザダイオードノイズ
- 3) 受光素子に入射する光量の平方根に比例するショットノイズ (ディテクタノイズ)

図4にこれらのノイズの理論計算値を示す。

【0041】図4に示すように、フォトディテクタへ入射する光量が比較的少ない領域ではショットノイズ(入射光量の平方根に比例)が支配的であり、この領域では光量が増加するほどショットノイズの増加率が次第に小さくなって C/N比は改善されることとなる。

【0042】しかし、この領域を超え、さらにフォトディテクタへ入射する光量が増加すると、ディスクノイズ及びレーザダイオードノイズ(入射光量に比例)が支配的となりトータルのノイズも光量に比例するようになる。したがって、この領域ではC/N比は一定となり、フォトディテクタへの入射光量を増加しても、C/N比の改善はみられないこととなる。

【0043】換言すれば、フォトディテクタへの入射光 量を増加しても、S/N比の改善には限度があることが わかる。そこで、図3及び図4に基づいてフロントモニ タにおいて正確な出力パワーを知るために第1フォトディテクタへの光量が0.15mW以上あることが必要で

あると仮定すると、レーザダイオードの出力パワーを 1.5 mWとした場合、PBSにおける必要なp偏光反射率Rpは、

Rp≧10 [%]

となる。

【0044】PBSにおける光の吸収を考慮に入れなければ、

T p = 1 0 0 - R p [%]

であるので、

Tp≤90 [%]

となる。

B) PBSにおけるs偏光の透過率Tsの設定

(B1) Tsの下限

レーザダイオードノイズが大きいと記録時及び再生時に ノイズの影響が出てしまう。

【0045】 現時点において記録に用いられているレーザダイオードは、光ディスクからの戻り光量が10 [%] を招えるレーレーザダイオードノイブが急激に増

[%]を超えると、レーザダイオードノイズが急激に増加するという特性がある。

【0046】すなわち、光ディスクからの戻り光量が1 20 0 [%] 以下であればノイズの影響を受けること無く記録再生を行える。そこで、レーザダイオードへの戻り光量を10 [%] 以下に押さえることを考える。

【0047】ディスクの反射率を $R\alpha$ 、複屈折を $\delta$ 、レーザダイオードのp偏光成分出射光強度をI。、PBSのp偏光透過率をTp、s偏光透過率をTs、p偏光反射率をRp、s偏光反射率をRsとすると、光ディスクへの入射光強度Iは、

 $I = T p \cdot I$ 

で表され、光ディスクからの戻り光のp 偏光成分及びs 30 偏光成分は、それぞれ、

p偏光成分: SIN' ( $\delta$ /2)・ $R\alpha$ ・Tp・I。s偏光成分: COS' ( $\delta$ /2)・ $R\alpha$ ・Tp・I。で表される。

【0048】これによりPBSを再び透過してレーザダイオードへ向かう戻り光のp偏光成分及びs偏光成分は、それぞれ、

p偏光成分:  $Tp \cdot SIN'$  ( $\delta / 2$ ) · R  $\alpha \cdot Tp \cdot I_{\delta}$ 

s 偏光成分: $Ts \cdot COS^{1}$  ( $\delta/2$ ) · R  $\alpha$  · Tp · 40 I.

で表される。

【0049】 ゆえにレーザダイオードへの全戻り光量 I は、

 $I = Tp \cdot SIN^{i}$  ( $\delta/2$ ) · R $\alpha$  ·  $Tp \cdot I_{0}$  +  $Ts \cdot COS^{i}$  ( $\delta/2$ ) · R $\alpha$  ·  $Tp \cdot I_{0}$  となる。

【0050】 したがって、複屈折量 $\delta=0$  [deg] の場合のレーザダイオードへの戻り光量  $I_{Lio}$  は、

 $I_{\text{LDO}} = T s \cdot R \alpha \cdot T p \cdot I_{c}$ 

となり、複屈折量 $\delta = 60$  [deg ] の場合のレーザダイオードへの戻り光量 I いいは、

10

 $I_{\text{LDE0}} = T p \cdot (1/4) \cdot R \alpha \cdot T p \cdot I_{\text{0}} + T s \cdot (3/4) \cdot R \alpha \cdot T p \cdot I_{\text{0}}$ 

= (1/4) ・R $\alpha$ ・Tp・I $_0$  ・  $(3 \cdot T_s + T_p)$  これらより、複屈折によるレーザダイオードへの戻り光量 I $_1$ の変動を 10 [%] 以下にするためには、

 $I_{100} / I_{1000} \le (100+10) / 100$  tabs

10  $I_{\text{LD0}} / I_{\text{LD10}} = (3 \cdot T s + T p) / (4 \cdot T s) \le 1. 1$ 

となり、この式をTsについて解くと、

 $T s \ge 0$ .  $71 \cdot T p$ 

となる。

【0051】そこで、上述のP偏光透過率の下限値 (60 [%] ≦Tp)を代入すると、

42. 6 [%]  $\leq T s$ 

となり、およそ

43 [%] ≦Ts

となる。

【0052】以上の説明は、複屈折量 $\delta=60$  [deg] の場合であったが、実際の複屈折量はこれ以下であり、レーザダイオードへの戻り光量 I いはさらに小さなものとなる。

(B2) T s の上限

光ディスクに照射される再生光であって再生時に記録データを破壊しない再生光のパワーの上限値を1.5 mW とし、第2フォトディテクタにおける再生光パワーの下限値を0.15mWとし、光ディスクの反射率を70

[%] であるとすると、光ディスクからの戻り光のうち第2フォトディテクタへ導かれるのは s 偏光成分だけであるので、

0.  $1.5 \le 1.5 \times 0.7 \times Rs$ 

14 [%] ≦R s

∴86 [%] ≧Ts

となる。

【0053】以上の結果をまとめると、PBSのp偏光 透過率Tp、s偏光透過率Ts、p偏光反射率Rp及び s偏光反射率Rsの設定範囲はおよそ次の通りとなる。

60 [%]  $\leq T_p \leq 90$  [%]

 $14 [\%] \le Rs \le 57 [\%]$ 

 $43 [\%] \le T s \le 80 [\%]$ 

10 [%]  $\leq R p \leq 40$  [%]

次にPBSの光学特性について詳細に検討する。

【0054】ここで、レーザーダイオードを出射され、第2フォトディテクタへ導かれるレーザ光の光量及び再びレーザダイオードに戻る戻り光の光量をジョーンズベクトルを用いて計算する。

【0055】まず光ディスクへ入射する入射レーザ光の 50 電界成分 [E1、E1]を表すと、

[0056]

【数1】

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{x} \\ \mathbf{E} & \mathbf{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{O} & \mathbf{S} & \boldsymbol{\theta} & \mathbf{1} \\ \mathbf{S} & \mathbf{I} & \mathbf{N} & \boldsymbol{\theta} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \mathbf{E} \circ \mathbf{e}^{\mathbf{j} \cdot \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{1}} \qquad \cdots (1)$$
但し、 $\mathbf{j}^2 = -1$ 

となる。この場合において、光ディスクに複屈折δがあ \*【0057】 るとすると、この場合の光ディスクの反射光の電界成分 【数2】

[Eri, Eri] は、

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{x_1} \\ \mathbf{E}_{y_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e} \times \mathbf{p} & (\mathbf{j} \delta / 2) & 0 \\ 0 & \mathbf{e} \times \mathbf{p} & (\mathbf{j} \delta / 2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{E}_{x} \\ \mathbf{E}_{y} \end{bmatrix} \cdots (2)$$

と表せる。さらに4分の一波長板を考慮した(45 [de ※【0058】 g]回転行列を加えた)場合の反射光の電界成分 【数3】

[E::, E::] は、

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{x2} \\ \mathbf{E}_{y2} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1-1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e} \times \mathbf{p} & (\mathbf{j} \delta/2) & 0 \\ 0 & \mathbf{e} \times \mathbf{p} & (\mathbf{j} \delta/2) \end{bmatrix}$$

$$\times \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & x \\ E & y \end{bmatrix} \qquad \cdots (3)$$

となる。この (3) 式を計算すると、

★【数4】

[0059]

$$\begin{bmatrix} E_{x2} \\ E_{y2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \times p & (j \delta/2) & 0 \\ 0 & e \times p & (j \delta/2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{x} \\ E_{y} \end{bmatrix} \cdots (4)$$

となり、また、X軸及びY軸に対して角度 $\theta$ : の方向に 光ディスクの複屈折があった場合の反射光の電界成分

☆【0060】 【数5】

[E11, E11] は、

$$\begin{bmatrix} \mathbf{E}_{x_3} \\ \mathbf{E}_{y_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{COS}\,\theta_2 & \mathbf{SIN}\,\theta_2 \\ -\mathbf{SIN}\,\theta_2 & \mathbf{COS}\,\theta_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{E}_{x_2} \\ \mathbf{E}_{y_2} \end{bmatrix} \qquad \cdots \qquad (5)$$

となる。ここでPBSが光ディスクの複屈折の影響をも っとも受ける方向にピックアップを配置する場合を考慮 ◆となり、(5)式に(1)式及び(4)式を代入する と、

すると、  $\theta = \theta = \pi / 4$ 

 $\begin{bmatrix} E_{X3} \\ E_{Y3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & O & S & \delta / 2 \\ S & I & N & \delta / 2 \end{bmatrix} E_0 e^{j\omega t}$ 

となる。この各成分をパワーに換算した場合のパワー成 分を [ I::、 I:: ] で表せば、

[0061]

$$\begin{bmatrix} I_{x_3} \\ I_{y_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}^2 \\ \begin{bmatrix} E_x \\ \end{bmatrix}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} COS^2 & (\delta/2) \\ SIN^2 & (\delta/2) \end{bmatrix} I_0 \cdots (7)$$

となる。この (7) 式は光ディスクの反射光量が、光デ ィスク基板の複屈折の関数になっていることを示してい

【0063】次にPBSのファクターを加味して第2フ ォトディテクタへ導かれる受光レーザ光の光量 In 及び 戻り光 I いの光量を求める。受光レーザ光の光量 I い及 び戻り光の光量 I いはそれぞれ PBSにおける反射光及

び透過光であるので、PBSのp偏光透過率Tp [%]、s偏光透過率Ts[%]、p偏光反射率Rp [%] 及び s 偏光反射率R s [%] を用いて (8) 式の ように表すことができる。

[0064]

【数8】

$$\begin{bmatrix} I_{PD} \\ I_{LD} \end{bmatrix} = \frac{1}{100} \begin{bmatrix} R_s & R_P \\ T_s & T_P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} COS^2 & (\delta/2) \\ SIN^2 & (\delta/2) \end{bmatrix} I_n$$

この(8)式において、

T s = R p = 0 [%]

T p = R s = 100 [%]

とすれば、完全偏光光学系を表し、

T s = T p

Rs = Rp

とすれば、無偏光光学系を表す。

【0065】この(8) 式を用いて、複屈折による受光 レーザ光の光量 [1] 及び戻り光の光量 [1] を本願の偏光 光学系及び従来の完全偏光光学系のそれぞれについて求 10 めたものを図5に示す。また、図6は図5の部分拡大図 である。

【0066】この場合において、本願の偏光光学系にお けるPBSの光学特性を、

Tp = Rs = 70 [%]

T s = R p = 30 [%]

として計算している。

【0067】図5において、横軸は2つの屈折光の位相 差([deg])、縦軸は受光レーザ光の光量 Inの最大 値 (= I。) を100 [%] とした場合の相対光量を示 20 す。なお、複屈折の影響のみを考慮し、光ディスクにお\*

 $I_{IB} = \{R s \cdot COS' (\delta/2) + Rp \cdot SIN' (\delta/2)\} / 100$ 

 $= \{R s \cdot COS^{i} \quad (\delta / 2)\}$ 

+  $(100-Rs) \cdot SIN^{2} (\delta/2) \}/100 \cdots (9)$ ※ = 60 [deg ] 場合の受光 レーザ光の光量 I ..... を求

[0073]

となる。

【0072】この(9)式により複屈折量 $\delta=0$  [deg

] の場合の受光レーザ光の光量 Ιοι.. 及び複屈折量 δ ※

 $I_{\text{odd}} = R \text{ s} / 100$ ... (10)  $I_{\text{col}} = \{0.75 \, \text{R s} + 0.25 \cdot (100 - \text{R s})\} / 100$  $= \{0.5Rs + 25\} / 100$ ... (11)

図7において、縦軸は(12)式に示されるように、複 屈折量δ=0 [deg] の場合の受光レーザ光の光量 [

ω…と複屈折量δ=60 [deg] 場合の受光レーザ光の★

図7中、PBSの効率50[%]の時が従来の無偏光光 学系に相当し、PBSの効率100 [%] の時が従来の 完全偏光光学系に相当する。すなわち、無偏光光学系と 完全偏光光学系との間で複屈折量δ=0 [deg] の場合 の受光レーザ光の光量  $I_{\text{old}}$  と複屈折量  $\delta = 60$  [deg ]場合の受光レーザ光の光量 [・・・・・の差(減少分) の受光光量 I no の最大値 I 。 に対する比は O [%] ~ 2 5 [%] の間で変化することとなる。

【0075】次にPBSの効率(=Tp)とレーザダイ☆

 $I_{Lp} = \{T s COS^{i} (\delta/2) + Tp S IN^{i} (\delta/2)\}$ · I · /100

ここで、受光光量 Inoの最大値 I。 はレーザダイオード の出射パワーを100[%]とすると、PBSの透過率 に対応して制限を受ける。レーザダイオードの出射光は p 偏光 100 [%] であるので、

... (13)

 $\bullet$  I. = Tp [%] となる。また、光ディスクの反射率を40 [%] とする と、(13)式は、(14)式に示すものとなる。 [0077]

 $I_{L} = \{T s COS' (\delta / 5Q) + T p S I N' (\delta / 2) \}$ 

\* ける反射による減衰はないものとして計算している。

【0068】図5に示すように、従来の完全偏光光学系 では、s偏光のみをフォトディテクタに取り込むことと なるため、フォトディテクタにおける受光光量は0 [%] ~100[%] の範囲で変化することとなる。

【0069】これに対し、本願の偏光光学系によれば、 複屈折の依存性の異なる反射光のp偏光成分、s偏光成 分の両者をフォトディテクタに取り込むことができるた め、フォトディテクタにおける受光光量は40 [%]~ 100[%]の範囲で変化するだけであり、フォトディ テクタの出力信号を増幅するアンプの増幅率をあまり高 くする必要等が生じることがなく、ノイズ等の影響を受 けることなく安定して動作することができる。

【0070】次にPBSの効率(=Tp) を変化させた 場合について検討する。図7に光ディスクの複屈折がな い場合(複屈折=0 [deg])の受光レーザ光の光量I \*\* を100 [%] とし、複屈折=60 [deg] の場合に PBSの効率を変化させた時の受光レーザ光の光量 I,」 の変化を示す。この場合においてRp=Ts=100-Tp [%] である。

【0071】 I。=1とすると、(8) 式より、

★光量 I ・・・・・ の差(減少分) の受光光量の最大値 I 。 に 対する比をパーセント表示したものである。

めると、それぞれ(10)式及び(11)式となる。

[0074]  $(I_{04..}-I_{004..})/I_{0}=0.5-25/R_{s}$ ... (12)

> ☆オードへの戻り光の光量I ι。について検討する。図8に PBSの効率(=Tp)を変化させた場合のレーザダイ オードへの戻り光の光量 [1]変化を、本願の偏光光学系 において、複屈折量  $\delta=0$  [deg] の場合、複屈折量  $\delta$ =60 [deg] の場合及び従来の無偏光光学系の場合に 40 ついて示す。

【0076】レーザダイオードへの戻り光量 [ i p は

(8) 式より、(13) 式に示すようなものとなる。

· 0. 004Tp [%]

... (14)

16

無偏光光学系ではs偏光透過率Tsとp偏光透過率Tp\* \*は等しい(Ts=Tp)ので、

 $I_{1} = 0.004 Tp^{2}$ 

.. (15)

となる。

 $\times T_p = R_s$ 

【0078】本願の偏光光学系においては、PBSにお

Rp = Ts = 100 - Tp [%]

ける透過率及び反射率の関係を ※ とすると、(14)式は、

 $I_{1p} = \{ T_p \cdot (SIN^i (\delta/2) + COS^i (\delta/2) + 100 \cdot COS^i (\delta/2) \} \times 0. 004T_p$ 

... (16)

となる。

★=60 [deg]を(16)式に代入し、整理すると

【0079】ここで複屈折がある場合の一例として、 δ★

 $I_{10} = -0.002 \text{Tp}^2 + 0.3 \text{Tp}$ 

... (17)

が得られる。

☆ 0 [deg ] を (16) 式に代入し、整理すると、

【0080】また、複屈折がない場合、すなわち、δ=☆

 $I_{10} = -0.004 Tp^{2} + 0.4 Tp$ 

... (18)

が得られる。

【0081】 これらの(15) 式、(17) 式、(18) 式に基づいてグラフ化したものが図8である。図8より、レーザダイオードへの戻り光量が10 [%] 以下で複屈折の有無による変動が少ないPBSの効率として20は70 [%] (=Tp) 程度が好ましいと考えられる。

【0082】図9にPBSの効率を70[%]とした場合の光学系の動作説明図を示す。図9(a)に示すように、光ディスクに複屈折がない場合には、第2フォトディテクタに入射する入射光の成分は、s偏光の反射光が70[%]、p偏光の反射光が30[%]ととなっており、トータルでレーザダイオードの出射光のほぼ100[%]が入射することとなっている。

【0083】これに対し、図9(b)に示すように、光ディスクの複屈折の位相差が60[deg]の場合には、第2フォトディテクタに入射する入射光は、s偏光及びp偏光を合せて86[%](図6参照)となり、レーザダイオードへの戻り光量は14[%]となっている。なお、実際の光ディスクでは、上述したように複屈折の位相差が60[deg]にもなることはないので、実用上十分な値となっている。

【0084】この光量変化を視覚的に把握するためRFエンベロープ表示を行ったものが図9(c)である。以上の結果を図11の従来例と比較すると、戻り光量が少なく、フォトディテクタへの入射光量が増加しているこ 40とがわかり、S/N比を改善することができ、安定した記録、再生を行えることがわかる。

[0085]

【発明の効果】本発明によれば、光ピックアップは、p 偏光及び s 偏光の双方に基づいて出力信号を得るように 構成されているので、光ディスクに複屈折がある場合でも複屈折の影響を受けにくく、かつ、レーザダイオード への戻り光量を少なくすることによりレーザダイオード ノイズを減少 させることができ、安定した記録、再生を 行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】光ディスク再生装置の概要構成ブロック図である。

【図2】光ピックアップの概要構成を示すブロック図である。

【図3】フォトディテクタの入射光量とS /N の関係を示す図である。

【図4】光ディスクシステムにおけるノイズの説明図である。

【図5】実施例と従来例の動作状態の比較説明図である。

【図6】図5の部分拡大図である。

【図7】プリズムの効率を変化させた場合のフォトディ テクタの入射光量の変化の説明図である。

30 【図8】レーザダイオードへの戻り光量の説明図である。

【図9】実施例の光ピックアップの動作説明図である。

【図10】従来例の無偏光光学系光ピックアップの動作 説明図である。

【図11】従来の完全偏光光学系光ピックアップの動作 説明図である。

【符号の説明】

1…光ディスク再生装置

2…光ディスク

3…スピンドルモータ

4…ピックアップ

5…キャリッジモータ

6…プリアンプ部

8…サーボ部

7…デコーダ部

9…D/A コンバータ部

20…レーザダイオード

21…第1フォトディテクタ

22A…自動出力制御回路(APC)

50 22…レーザ制御回路

.

23…コリメータレンズ 24…第2フォトディテクタ

25…偏光プリズム (PBS)

26…4分の一波長板

2 7…対物レンズ

\* 28…増幅回路

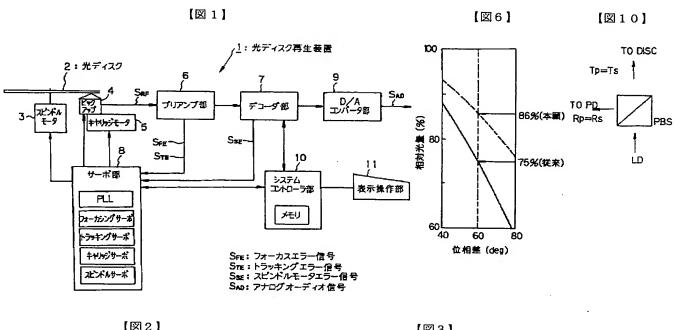
Sir…RF信号

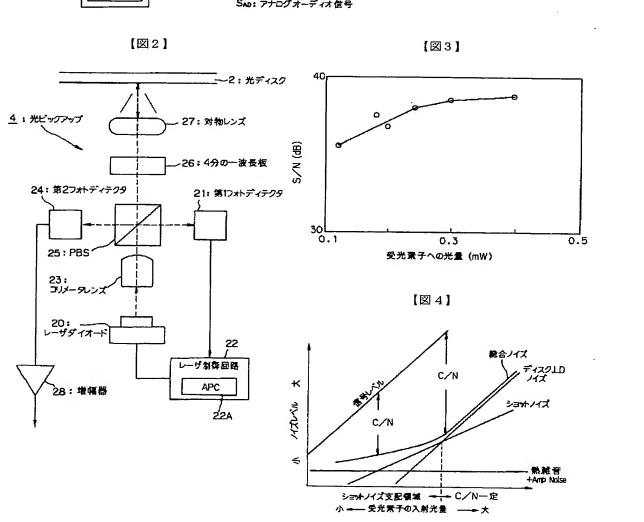
Srt…フォーカシングエラー信号

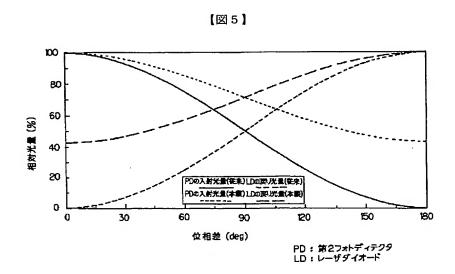
18

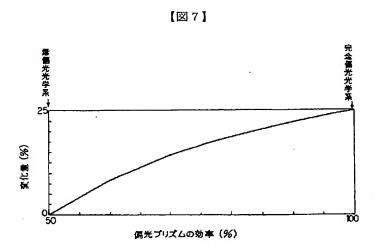
Str・・・トラッキングエラー信号

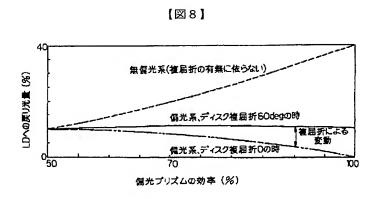
\* Ss:…スピンドルモータエラー信号











【図9】

